

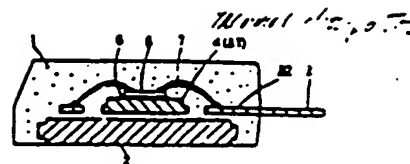
JP 361039555 A
FEB 1986

(54) RESIN SEALED TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HEAT SINK

(11) 61-39555 (A) (45) 25.2.1986 (21) JP
(21) Appl. No. 59-158860 (22) 31.7.1984
(71) TOSHIBA CORP (72) TOSHIHIRO KATO(1)
(51) Int. Cl. H01L23/36

PURPOSE: To extend the life of titled device by a method wherein a semiconductor loading part is formed thicker than average thickness of lead frame to improve the radiating capacity while reducing especially transient heat resistance and restraining temperature rise in case of switching operations.

CONSTITUTION: A semiconductor loading part 4 to be a bed 31 of lead frame is formed thicker than average thickness of lead frames 3. Then a semiconductor element pellet 5 is mounted on the semiconductor loading part 4 through the intermediary of a bonding member 6 such as solder etc. and then an electrode on the pellet 5 is connected to an inner lead of lead frame 3 by a metallic fine wire 7. Later a heat sink 2 is placed below a cavity of a transfer mold metal die and then the lead frame 3 is placed to be resin-formed. Finally the space between the semiconductor loading part 4 and the heat sink 2 is filled with thermoconductive epoxy sealing resin 1.



BEST AVAILABLE COPY

257
796

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A)

昭61-39555

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)2月25日

H 01 L 23/36

6616-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑮ 発明の名称 放熱板付樹脂封止形半導体装置

⑯ 特 願 昭59-158860

⑰ 出 願 昭59(1984)7月31日

⑱ 発 明 者 加 藤 俊 博 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内
⑲ 発 明 者 小 島 伸 次 郎 川崎市幸区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工場内
⑳ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地
㉑ 代 理 人 弁 理 士 諸 田 英 二

明 義 書

1. 発明の名称

放熱板付樹脂封止形半導体装置

2. 特許請求の範囲

1. 半導体又は積層の半導体素子ペレットと、該ペレットを包囲するための半導体樹脂部と、該半導体樹脂部を包囲する環状金線型リードフレームと、該ペレットと該リードフレームとを包囲するための金線層部と、上層が該リードフレームの下面と所定の隙間をへだてて形成するように配置した放熱板と、該隙間を充填しつつ該放熱板下面が突出するようにトランスファ樹脂封止する熱伝導性樹脂とにより構成される放熱板付樹脂封止形半導体装置において、該半導体樹脂部の肉厚を該リードフレームの平均肉厚より厚くしたことを特徴とする放熱板付樹脂封止形半導体装置。

2. 半導体樹脂部がリードフレームのベッド部であって、該リードフレームの他の部分と肉厚の異なる底一部分を用いたものである特許

請求の範囲第1項記載の放熱板付樹脂封止形半導体装置。

3. 半導体樹脂部がリードフレームのベッド部と放熱板との面合層よりなる特許請求の範囲第1項記載の放熱板付樹脂封止形半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は、電力用半導体素子などを搭載しこれと絶縁された放熱板を有する放熱板付樹脂封止形半導体装置に関するもので、例えば電動機駆動制御用パワートランジスタアレイなどに適用される。

〔発明の技術分野〕

半導体素子と放熱板とが絶縁されている形式の放熱板付樹脂封止形半導体装置の最近の従来例(特願昭59-25158号)について以下図面にもとずき説明する。図4図は上記半導体装置の外観平面図(本発明に係るものも外図は同じである)であり、1は封止樹脂、2は樹脂部だけが外図に現れている放熱板、3はリード部だけが外図に現

ているリードフレームである。第5図は放熱板2の平面図である。放熱板2はアルミニウム系合金から打抜加工して得られたものである。放熱板2と基板との密着を向上させるために基板に埋め込まれる辺(第4図参照)には板厚が均一なるように図し25及び26が、また基板との界面にあたる上縁に図27が形成されている。放熱板がアルミニウムであるとアルミニウムの熱膨張係数(22.6×10⁻⁶/℃)は基板のそれ(24×10⁻⁶/℃)に近いので封止部の放熱板の厚さはほとんど問題にならないので上記の図し25及び26並びに図27を設けなくてもよいが、銅系基板の場合には基板との熱膨張係数差が大きいのでこの図し及び図等の工夫が大切である。第6図はリードフレーム3の平面図でありリードフレーム3は基板の裏面に電子ペレットを搭載するベッド部31とリード部32とフレーム部33とからなっている。リードフレーム3は銅系合金を打加工して得られ肉厚は均一である。

第7図はこの従来例の放熱板付封止形半導体

装置について、第4図IV-IV'に沿う拡大断面図を示したものである。図中に於いて6は、半導体素子ペレット5(以下ペレット5と略称する)とリードフレームベッド部31とを固定する図り部、7はペレット5とリードフレームリード部32とを接続する金具部、そして封止部1は放熱板2の一面が露出するようにトランスファ成形されている。

(従来例の問題点)

上記の従来例の半導体装置では放熱性を悪化させる加工部位置図をなくすることができ安定な放熱特性が得られるが、熱抵抗の面で十分満足できるものでなくさらに放熱性の改善が望まれる。特に通気放熱性を悪化し、スイッチング動作時の温度上昇を抑えることにより信頼性を高めることが重要な課題となっている。

(発明の目的)

本発明の目的は、従来例の半導体装置に比し放熱性を向上し、特に通気放熱性を悪化し、スイッチング動作に適合した新規な構造の放熱板付

断面封止形半導体装置を提供することにある。

(発明の要旨)

半導体素子ペレットと放熱板が絶縁されている放熱板付断面封止形半導体装置において通気放熱性を悪化する有効な手段の一つは、半導体搭載部(リードフレームのベッド部を含む)の熱容量を増加することである。それ故半導体搭載部は大きければ大きいほど通気放熱性は向上する。しかしながら上記半導体装置の形状寸法は、電気的放熱特性のみならず封止性能等を総合して決定されたものである。したがってこれらの条件を考慮した結果、本発明はリードフレームの半導体搭載部の前面面積当たりの熱容量をリードフレームのその他の部分の前面面積当たりの熱容量より大きくするという考えに基いておこなわれた。

すなわち本発明は、特許請求の範囲に記載したように、半導体素子と放熱板が絶縁されている放熱板付断面封止形半導体装置において、半導体搭載部の肉厚をリードフレームの平面肉厚より厚くしたことを特徴とする放熱板付断面封止形半導体

装置である。

この発明の望ましい実施態様は、リードフレームのベッド部そのものを半導体搭載部とするとともに、ベッド部の肉厚をリードフレームのその他の部分の肉厚より厚くし、ベッド部を含むリードフレームは同一部材よりつくられる上記半導体装置である。また他の望ましい実施態様は半導体搭載部をリードフレームのベッド部と放熱板との組合体とし、半導体搭載部の肉厚をリードフレームのその他の部分の肉厚より厚くした上記半導体装置である。以上のように半導体搭載部の肉厚を増加することにより従来に比し半導体搭載部の熱容量を増加することができ通気放熱性を向上することが可能となった。

なお半導体搭載部の下面は下基板と放熱板上面との間の熱伝達特性により、また半導体搭載部の上面は封止部の高さおよび半導体素子ペレットとリードフレームとを接続する金具部がペレットに搭載しやすくなること等によりその位置が決められる。半導体搭載部の肉厚は上記の条件

により一定値以内に制御される。

〔発明の実施例〕

以下本発明の一実施例につき図面にもとずき説明する。本発明による放熱板付燃焼防止形半導体装置の外観平面図および放熱板は、第4図および第5図に示す従来の半導体装置の外観平面図および放熱板とそれぞれ異なり、また本発明に使用されるリードフレームは半導体基盤部（ベッド部31）を除き第6図に示す従来のリードフレームとはほぼ同一である。なお第1図ないし第6図において図符号で示したものはそれぞれ同一部分を示す。第1図は、本発明の放熱板付燃焼防止形半導体装置について第4図のIV-IV線に沿うに大断面図である。この実施例においては半導体基盤部4はリードフレームのベッド部31と同一であり肉厚は約（1.0～3.0）mmとなっている。ベッド部31及び形成するベッド部31には設けられるインナーリード部のごく一部を除くその他のリード部の肉厚は約（0.4～0.8）mmであり、したがって半導体基盤部4の肉厚はリードフレ-

ームの平均肉厚より厚くなっている。リードフレームは銅系合金を打金加工して作られるが、あらかじめベッド部に突出する部分の合金層の肉厚とその他の部分の肉厚とを前記のとおりとした銅系合金の成形材が使用される。半導体素子ペレット5は半田膏の接合部材6を介して半導体基盤部4上に取付けられている。また金線部材7（アルミニウム線又は金線等）で上記ペレット5上の電極（図示せず）とリードフレーム3のインナーリード部とが接続されている。その放熱板2をトランスファモールド成型のキャピティ下部に設置したのち、上記リードフレーム3をモールド型上に設置し、トランスファモールド成形される。この際、半導体基盤部4と放熱板2の間にも高熱伝導性エポキシ樹脂層7が充填される。

上記のようにこの実施例で半導体基盤部4はリードフレームベッド部31と同じであり、ベッド部31とその他のリード部は同一材料（銅系合金等）よりつくられ、肉厚はベッド部31が厚く

なっているのに放熱板としての効果を出すことができ、本発明の望ましい実施形態（特許請求の範囲第2項記載）である。第2図は本発明の他の実施例である。第1図とは半導体基盤部4の形状の使い方が異なっていて、半導体素子ペレット5と金線部材7の組立工程に相違がある。しかしながら放熱効果は第1図の装置と第2図の装置とはほぼ同等である。

第3図に望ましい実施形態の他の一つ（特許請求の範囲第3項記載）を示す。図示の如く半導体基盤部4はリードフレームのベッド部31に半田膏の接合部材62を介して放熱板部8を固定した合金部である。半導体素子ペレット5は半田膏の接合部材61により放熱板部8上にマウントされる。リードフレームのベッド部31とインナーリード部以外のリード部分の肉厚は同一である。本実施例では従来のものに比し放熱板部8を形成しただけ放熱面が増加しており、第1図または第2図に示した装置と同等な放熱効果を得ることができた。放熱板部8の材質としてはCu、W、Mo、

Cr、Cおよびそれらの合金を用いることができる。接合部材62は一般に半田を用いるが、厚さにより接合すれば接合部材62を省くことも可能である。また放熱板部8はリードフレームのベッド部下面に接合しても同様な効果が得られる。

〔発明の効果〕

第1図に示す本発明による放熱板付燃焼防止形半導体装置の放熱効果を測定したところ従来のものの約1/2にすることができた。

放熱抵抗係（ R_{th} ）は一般に次式で表される。

$$R_{th} = R_{th0} (1 - e^{-1/T_0}) \quad [T/W]$$

R_{th0} は定常状態における半導体素子内の放熱部より放熱部2までの内部放熱抵抗であり、 T_0 はその熱伝達係である。放熱板部の放熱係数 $\alpha = 60 \times 10^{-4} \text{ cal/cm}^2 \cdot \text{sec} \cdot ^\circ\text{C}$ で、半導体基盤部と放熱板との間の界面熱抵抗の厚さ $\delta = 0.005$ であって、

1 = 100 sec (上式右側) の時の R_{eff} を測定した結果、 $R_{\text{eff}} = 1 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$ (同一条件で測定した約 $2 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$) であった。

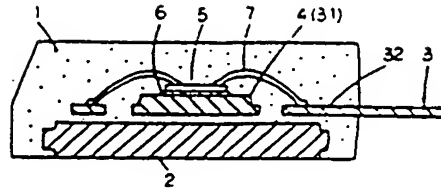
以上のごとく過熱防止効果をおさえたことによりスイッチング性能の寿命を延長することができた。

4. 図面の簡単な説明

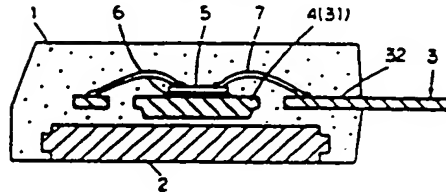
第1図ないし第3図は本発明による放熱板付密封形半導体装置の3つの実施例を示したもので、それぞれ第4図のIV-IV線に沿う拡大断面図、第4図ないし第6図は本発明の実施例と従来例に異なる放熱板付密封形半導体装置の外面平面図、放熱板平面図およびリードフレーム平面図、第7図は従来例の放熱板付密封形半導体装置のIV-IV線(本図参照)に沿う拡大断面図である。

1…密封部、2…放熱板、3…リードフレーム、31…リードフレームベッド部、4…半導体正極部、5…半導体電子ベレット、7…金属板、6…熱伝導板、

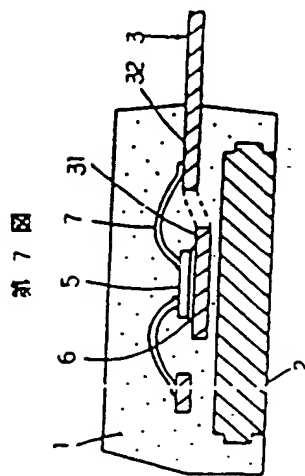
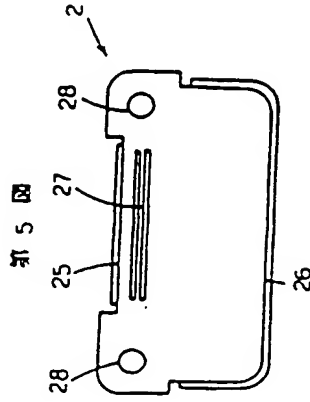
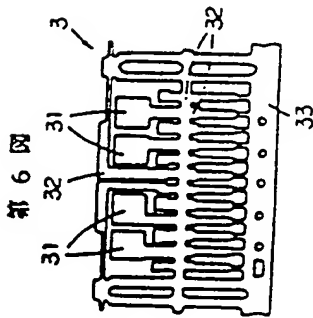
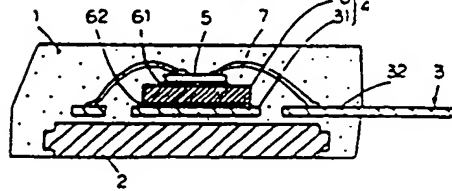
第1図



第2図



第3図



第7図